This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

DEC 3.1 2003 SEPTEMBER OF TRADEUMENT

(Mon	To.	CANE				í	PTO/SB/21 (08-03)
&(d TRAI	ie e		U.S. Patent		use through 08/30/2003 e; U.S. DEPARTMEN	3. OMB 0651-0031
Under Che 2	perwork Reduction Act of 19	95, no person	s are required to respon Application Number	d to a collection			
Т	RANSMITTAL		Filing Date	-	12/23/2003		
	FORM		First Named Inven	tor	Yuh Cheng		
(to be used for	all correspondence after initi	al filing)	Art Unit		Tunioning		
,		5,	Examiner Name			·-	
Total Number o	f Pages in This Submission	3	Attorney Docket N	umber	MTKP0055USA		
		ENC	LOSURES (C	heck all that	apply)	-	
Amendm A Extension Express Informati Certified Documer Respons Incomple	smittal Form ee Attached ent/Reply fter Final ffidavits/declaration(s) n of Time Request Abandonment Request on Disclosure Statement Copy of Priority nt(s) e to Missing Parts/ te Application esponse to Missing Parts desponse to Missing Parts	Reman	Drawing(s) Licensing-related Page Petition Petition to Convert to Provisional Application Power of Attorney, R Change of Correspont Terminal Disclaimer Request for Refund CD, Number of CD(see N	o a on evocation ndence Addre	ss Cta	er Allowance comm Technology Center (peal Communication Appeals and Interfer peal Communication upeal Notice, Brief, Re- prietary Information atus Letter her Enclosure(s) (pla entify below):	(TC) n to Board rences n to TC eply Brief)
	SIGN	ATURE C	OF APPLICANT,	ATTORNE	Y, OR AGENT	Γ	
Firm or Individual name Signature	Firm or Individual name Winston Hsu, Reg. No.: 41,526						
Date							
		CERTIFIC	CATE OF TRANS	SMISSION	/MAILING		
	nat this correspondence is e as first class mail in an elelow.						
Typed or printed	name						
Signature						Date	

This collection of information is required by 37 CFR 1.5. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2.

PTO/SB/17 (10-03) Approved for use through 07/31/2006. OMB 0651-0032

U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE ction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number. Complete if Known

		Complete if Known					
FEE TRANSMITTA	L [Application Number 10/707,606					
for EV 2004		Filing Date			12/23/2003	12/23/2003	
for FY 2004	Ì	First Named Inventor		Invent	or Yuh Cheng		
Effective 10/01/2003. Patent fees are subject to annual revision.		Exam	niner Na	ame			
Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27		Art U					
TOTAL AMOUNT OF PAYMENT (\$) 0.00			ney Doo	skot Nic	MTKP0055USA		
	<u></u>	Atton	ley Do	-			
METHOD OF PAYMENT (check all that apply)				FEE	CALCULATION (continued)		
Check Credit card Money Order None			ONAL		5		
Deposit Account:			Small				
Deposit FO 0901	Fee Code	Fee (\$)		Fee (\$)	Fee Description	Fee Paid	
Account Number	1051	130	2051	65 5	Surcharge - late filing fee or oath		
Deposit Account North America International Patent Office	1052	50	2052		Surcharge - late provisional filing fee or over sheet		
Name	1053	130	1053		Non-English specification		
The Director is authorized to: (check all that apply) Charge fee(s) indicated below Credit any overpayments	1812	2,520	1812 2	2,520 F	or filing a request for ex parte reexamination		
Charge any additional fee(s) or any underpayment of fee(s)	1804	920*	1804		Requesting publication of SIR prior to Examiner action		
Charge fee(s) indicated below, except for the filing fee	1805	1,840*	1805	1,840*	Requesting publication of SIR after		
to the above-identified deposit account.	1251	110	2251		Examiner action Extension for reply within first month	0.00	
FEE CALCULATION	1251		2252		Extension for reply within second month		
1. BASIC FILING FEE	1253		2253		Extension for reply within third month		
arge Entity Small Entity Fee Fee Fee Fee Paid Fee Fee Fee Fee Fee Description Fee Paid		1,480	2254		Extension for reply within fourth month		
Code (\$)		2,010	2255		Extension for reply within fifth month		
1001 770 2001 385 Utility filing fee	1401	-	2401	165	Notice of Appeal		
1002 540 2002 170 Design filling fee	1402		2402		Filing a brief in support of an appeal		
1004 770 2004 385 Reissue filing fee	1403		2403		Request for oral hearing		
1005 160 2005 80 Provisional filing fee	1451	1,510	1451	1,510	Petition to institute a public use proceeding		
SUBTOTAL (1) (\$) 0.00	1452	110	2452	55	Petition to revive - unavoidable		
	1453	1,330	2453	665	Petition to revive - unintentional		
2. EXTRA CLAIM FEES FOR UTILITY AND REISSUE	1501	1,330	2501	665	Utility issue fee (or reissue)		
Extra Claims below Fee Paid	1502		2502		Design issue fee		
Total Claims	1503		2503		Plant issue fee		
Claims Multiple Dependent - 3** = X = X = X = X = X = X = X = X = X =	1460		1460		Petitions to the Commissioner		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1807		1807		Processing fee under 37 CFR 1.17(q)	-	
Large Entity Small Entity Fee Fee Fee Fee Fee Description	1806	180	1806		Submission of Information Disclosure Stmt	<u> </u>	
Code (\$)	8021	40	8021	40	Recording each patent assignment per property (times number of properties)		
1202 18 2202 9 Claims in excess of 20 1201 86 2201 43 Independent claims in excess of 3	1809	770	2809		Filing a submission after final rejection (37 CFR 1.129(a))		

**or number previou	SUBTOTAL (2) usly paid, if greater; For	(\$) 0.00 r Reissues, see above	*Reduced by Basic Filing Fee Paid	SUBTOTAL (3) (\$) 0.00	
SUBMITTED BY				(Complete (if applicable))	
Name (Print/Type)	Winston Hsu	1 1 4	Registration No. 41,526	Telephone 886289237350	_
Signature	U	Vinda	n lan	Date 12/30/20	23

770

770

900

Other fee (specify)

2810

2801

1802

385 For each additional invention to be examined (37 CFR 1.129(b))

900 Request for expedited examination

of a design application

385 Request for Continued Examination (RCE)

WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.

1810

1801

1802

This collection of information is required by 37 CFR 1.17 and 1.27. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

* Reissue independent claims over original patent

** Reissue claims in excess of 20 and over original patent

(\$) 0.00

Multiple dependent claim, if not paid

86

18

2203 145

2204

2205

1203 290

1204

1205

DEC 3 1 2003 55

PTO/SB/02B (11-00)
Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
work Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

DECLARATION — Supplemental Priority Data Sheet

Additional foreign applications:						
Prior Foreign Application Number(s)	Country	Foreign Filing Date (MM/DD/YYYY)	Priority Not Claimed	Certified Copy Attached? YES NO		
092107925	Taiwan R.O.C	04/07/2003				
			. 🗆			
		; ;				
:						

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 21 minutes to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.

यित राजि यिष विधि विधि





中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,其申請資料如下,:

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日: 西元 <u>2003</u> 年 <u>04</u> 月 <u>07</u> 日 Application Date

申 請 案 號: 092107925 Application No.

申 請 人: 聯發科技股份有限公司 Applicant(s)

局 Director General







發文日期: 西元 2003年 5 月 14 日

Issue Date

發文字號: 09220479510

Serial No.



申請日期:	IPC分類	
申請案號:		

<u></u>		
(以上各欄	由本局填	發明專利說明書
- ·	中文	產生循軌誤差訊號之方法及相關裝置
發明名稱	英 文	METHOD AND RELATED APPARATUS FOR DERIVING A TRACKING ERROR SIGNAL
	姓 名 (中文)	1. 鄭裕
=	姓 名 (英文)	1. Chen, Yuh
發明人 (共1人)	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW
	住居所 (中 文)	1. 新竹縣竹北市嘉興路三八四巷十一號六樓
	住居所 (英 文)	1.6F, No. 11, Lane 384, Jia-Shing Rd, Ju-Bei City, Hsin-Chu Hsien, Taiwan, R.O.C.
	名稱或 姓 名 (中文)	1. 聯發科技股份有限公司
	姓 名 (英文)	1. MediaTek Inc.
三	國籍(中英文)	1. 中華民國 TW
申請人(共1人)	住居所 (營業所) (中 文)	1. 新竹市新竹科學工業園區創新一路13號1F (本地址與前向貴局申請者相同)
	住居所 (營業所) (英 文)	1.1F, No. 13, Innovation Road 1, Science-Based Industrial Park, Hsin-Chu City, Taiwan, R.O.C.
	代表人(中文)	1. 蔡明介
	代表人 (英文)	l.Tsai, Ming-Kai

四、中文發明摘要 (發明名稱:產生循軌誤差訊號之方法及相關裝置)

本發明提供一種利用一第一類比偵測訊號及一第二類比偵測訊號以產生一循軌誤差訊號(Tracking Error Signal)的方法,其包含有將該第一類比偵測訊號及該第二類比偵測訊號相加成為一類比相加訊號,使用一類比延遲裝置將該類比相加訊號延遲成為一延遲訊號,將該第一類比延遲訊號數位化成為一數位延遲訊號,將該第一類比偵測訊號以及該第二類比偵測訊號分別轉換為一第一數位偵測訊號以及一第二數位偵測訊號,以及將該數位延遲訊號分別與該第一數位偵測訊號以及該第二數位偵測訊號分別與該第一數位偵測訊號以及該第二數位偵測訊號分別與該第一數位偵測訊號以及該第二數位偵測訊號分別與該第一數位偵測訊號以及該第二數位偵測訊號分別與該第一數位值測訊號以及該第二數位值測訊

伍、(一)、本案代表圖為:第 7 圖 (二)、本案代表圖之元件代表符號簡單說明 圖七為本發明一方法實施例之流程圖。

六、英文發明摘要 (發明名稱:METHOD AND RELATED APPARATUS FOR DERIVING A TRACKING ERROR SIGNAL)

A method for deriving a tracking error signal based on a first analog detect signal and a second analog detect signal. The method includes summing the first analog detect signal and the second analog detect signal as an analog sum signal, utilizing an analog delay device to delay the analog sum signal to be a delay signal, digitalizing the delay signal as a digital delay





四、中文發明摘要 (發明名稱:產生循軌誤差訊號之方法及相關裝置)

六、英文發明摘要 (發明名稱:METHOD AND RELATED APPARATUS FOR DERIVING A TRACKING ERROR SIGNAL)

signal, transforming the first analog detect signal and the second analog detect signal respectively as a first digital detect signal and a second digital detect signal, and generating the tracking error signal by utilizing a comparing operation among the digital delay signal, the first digital detect signal, and the first digital detect signal.



一、本案已向			
國家(地區)申請專利	申請日期	案號	主張專利法第二十四條第一項優先權
		無	
二、□主張專利法第二十五個	條之一第一項優先	,權:	
申請案號: 日期:		無	No. of the state o
三、主張本案係符合專利法第 日期:	第二十條第一垻 □	第一款但書或□□布	二款但書規定之期间
四、□有關微生物已寄存於國 寄存國家: 寄存機構: 寄存日期: 寄存號碼: □有關微生物已寄存於國 寄存機構: 寄存機構: 寄存號碼:	國內(本局所指定之	無 と寄存機構): 無	
□熟習該項技術者易於獲	€得,不須寄存。		

五、發明說明 (1)

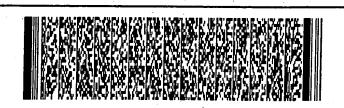
發明所屬之技術領域

本發明提供一種於一光儲存系統中產生一循軌誤差訊號 (Tracking Error Signal)的方法,尤指一種於一光儲存系統中,利用一第一類比偵測訊號及一第二類比偵測訊號以產生此循軌誤差訊號的方法。

先前技術

在各式的光储存系統當中,光學讀取頭(Optical lick-Up Head)為最關鍵的零組件之一,負責資料的讀取或寫入。以光碟機為例,其基本的構造如圖一所示讀寫一為一般光碟機 10部分構造之示意圖,包含了一讀寫 12次一旋轉馬達 14、以及一移動平台 16。讀寫 12將一雷射光束 18聚焦在一記錄介質 20(Record Carrier)(即光碟片)之表面,形成和資料區大小相近的聚焦光點。光碟片由旋轉馬達 14帶動旋轉,於理想情況下,聚焦光點在光碟片 20表面沿著資料軌道(track)之一軌道寫 12連接於一移動平台 16,移動平台 16幫助行業,形成頭 12連接於一移動平台 16,移動平台 16幫助計畫與頭 12連接於一移動平台 16,移動平台 16幫助計畫與頭 12連接於一移動平台 16,移動平台 16幫助計畫與頭 12連接於一移動作,將讀 12次 20上作適當的位移,使讀取頭移動則目標軌道上進行讀取資料或是寫入資料的動作。以資料讀取之聚焦光





五、發明說明 (2)

再者,圖一光碟片 20上儲存有相當高密度的資料, 資料軌道寬度及資料軌道之間的距離都很小,所以讀取 時稍一偏離軌道資料便不正確。因此光學讀取頭所發出 之雷射聚焦光點與軌道中心契合的精準度成為在進行資 讀取時最重要的關鍵。請見圖二,圖二為圖一光碟片 20上之一資料軌道與讀取頭 12之一光學感測器 30相對關係之示意圖。資料軌道是以間斷分佈、長短不同的坑道 記號 32(pit)來記錄資料,圖二中的箭號 34顯示光碟片





五、發明說明 (3)

20上資料軌道之一軌道方向 (Track Direction), 讀取頭 12之光學感測器30即延此軌道方向於光碟片20之資料軌 道中讀取資料訊號。光學感測器30為一四象限感測器, 分為區域A、區域B、區域C、及區域D。當資料軌跡上之 各個坑道記號 32掠過讀取頭之光學感測器 30時,光學感 測器 30可接收圖一雷射光束 18經由此些坑道記號 32反射 及繞射後之一光束,並依據所接收到之光束於空間中位 於此四個區域(區域 A、B、C、D)之不同的成分以產生一 循 軌 誤 差 訊 號 (Tracking Error Signal, TE)及 一 聚 焦 誤 差訊號 (Focus Error Signal, FE), 循軌誤差訊號 TE代 ~ 前述聚焦光點偏離資料軌道的程度,聚焦誤差訊號 FE 代表圖一光學讀取頭所發出之雷射光束 18之焦點 (Focal Point) 與光碟片 20資料面相距的程度,相關的裝置即可 依循 軌 誤 差 訊 號 TE及 聚 焦 誤 差 訊 號 FE動 態 調 整 光 學 讀 取 頭的位置。 奠基於上述光學感測器 30結構以產生循軌誤 差訊號 TE的習知技術已出現於一些相關文獻及專利中。 在 US Patent No. 4,057,833, "Centering detection system for an apparatus for playing optically readable record carriers"中, Braat等 人 已 使 用 全 類 比的方法,將光學感測器依據反射光束於空間中不同的 〉分產生對應之輸出訊號,再利用這些輸出訊號間的時 間差(Time Difference)或相位差(Phase Difference), 加以比較處理以產生循軌誤差訊號TE。之後,為增加訊 號處理的精準度, Bakx等人於 US Patent No.





五、發明說明 (4)

6,137,755, "Deriving a tracking error signal from a time difference between detector signals"中,完全利用數位的方式,來執行相關的訊號處理運作,同樣將圖二光學感測器 30輸出訊號間之時間差或相位差轉化為循軌誤差訊號 TE。

關於上述習知專利 (US Patent No. 6,137,755)所揭 露之架構請參閱圖三,圖三為習知一循軌誤差訊號產生 裝置 40之功能方塊圖。圖三循軌誤差訊號產生裝置 40包 含有二訊號輸入端(一第一訊號輸入端 42及一第二訊號輸 八端 44)、二類比數位轉換電路(一第一數位化電路 46及 一第二數位化電路48)、一數位延遲裝置50、二比較裝置 (一 第 一 比 較 裝 置 5 2及 一 第 二 比 較 裝 置 5 4)、以 及 一 訊 號 產生器 56。第一訊號輸入端 42接收一第一類比偵測訊號 A1, 第二訊號輸入端 44接收一第二類比偵測訊號 A2, 請 同時對照參閱圖二,圖二光學感測器30之四個區域A、 B、 C、 D會 依據 (經 由 坑 道 記 號 32反 射 及 繞 射 之)光 束 於 空 間中對應的成分,分別產生四個對應之輸出訊號a、b、 c、 d, 由於圖二聚焦光點於空間中些許偏離了資料軌 道,因此輸出訊號a、b、c、d各自之間存在一時間差,) 了能分辨出聚焦聚焦光點於空間中偏離資料軌道的程 度,第一類比偵測訊號 A1之值設為輸出訊號 a加上輸出訊 號 c (A1= a + c), 而第二類比偵測訊號 A2之值為輸出訊 號 b加上輸出訊號 d (A2= b + d)。請繼續參閱圖三,第





五、發明說明 (5)

一訊號輸入端 42及第二訊號輸入端 44分別連接至第一數位化電路 46及第二數位化電路 48,用來分別將第一類比偵測訊號 A2轉換為一第一數位偵測訊號 D1以及一第二數位偵測訊號 D2。請同時參閱圖四,圖四為圖三複數個訊號 B1以及第二數位偵測訊號 D2之間存在一時間差 △,代表了聚焦聚焦光點於空間中偏離資料軌道的程度。

如圖三所示,數位延遲裝置 50電連於第一數位化電子 46,用來將第一數位偵測訊號 D1作一數位延遲(Td),產生一數位延遲訊號 DR。圖四同樣顯示了數位延遲訊號 DR與第一數位負測訊號 D1經過第一比較裝置 52而產生一第一數位比較訊號 DC1,此第一比較裝置 52為一互斥或 (Exclusive OR,XOR) 邏輯閘,主要可用來解析出數位延遲訊號 DR與第一數位偵測訊號 D1兩訊號之前緣與後緣,同理,數位延遲訊號 DR與第一數位偵測訊號 D1兩訊號之前緣與後緣,同理所或過輕關的第二比較裝置 54產生一第二數位比較訊號 DC2,第一數位比較訊號 DC1與第二數位比較訊號 DC2亦顯示於圖四之。在第一比較裝置 52與第二比較裝置 54之後共同數位比較訊號 DC1與第二數位比較訊號 DC1,以產生一時差訊號 DC2減去第一數位比較訊號 DC1,以產生一時差訊號 DC2減去第一數位比較訊號 DC1,以產生一時差訊號





五、發明說明 (6)

者已能分辨出原先第一數位偵測訊號 D1以及第二數位偵測訊號 D2之間落後或超前的相對關係,如圖四所示,在本實施例之情形下,時差訊號 DT為一負電壓值代表了在此一時脈 (Clock)中第一數位偵測訊號 D1超前於第二數位偵測訊號 D2。再經於訊號產生器 56中相關濾波功能之操作,便產生所欲之循軌誤差訊號 TE,如此一來,相關設計者便能依據循軌誤差訊號 TE以動態地將控制圖一光學讀取頭 12之聚焦光點精確沿著資料軌道 (圖二箭號 34所示之軌道方向)行進,完成資料讀取之動作。

習知專利所揭露之另一架構請參閱面五,圖五為習實知另一循軌器產生裝置 60之功實 施例 包含 數 是 表 在 於 例 包 的 的 實 施 例 的 留 實 施 例 的 留 實 施 例 的 留 實 施 例 的 留 實 施 例 的 留 實 施 例 的 留 實 施 例 的 语 是 在 於 局 下 在 程 存 的 的 许 為 自 接 分 的 的 语 基 生 数 值 的 以 解 出 说 值 , 直 接 全 的 的 许 為 有 的 以 解 出 说 从 及 第 一 期 说 就 是 生 数 值 的 的 识 就 是 生 数 值 的 的 识 就 是 生 数 值 的 的 识 就 是 生 数 值 的 的 识 就 是 生 数 值 的 的 识 就 是 生 数 值 的 的 识 就 是 生 数 值 加 数 值 在 生 数 值 加 数 值 的 的 就 是 生 数 值 加 数 值 的 的 就 是 生 数 值 值 测 和 就 是 第 二 数 值 值 测 和 就 是 第 二 数 值 值 测 和 就 D 1、 一 第 二 数 值 值 测 和 就 D 1、 D 1 和 就 D 1 和 D 1





五、發明說明 (7)

D2、一第三數位偵測訊號 D3、以及一第四數位偵測訊號 D4。圖五實施例包含二數位延遲裝置 70,分別將第一數位偵測訊號 D1及第三數位偵測訊號 D3延遲成為一第一數位延遲訊號 DR1及一第三數位延遲訊號 DR3。與圖三相似,經過四個比較裝置 68(互斥或邏輯閘),分別比較第一數位延遲訊號 DR1與第一數位偵測訊號 D1產生一第一數位比較訊號 DC1;比較第一數位延遲訊號 DR1與第二數位偵測訊號 D2產生一第二數位比較訊號 DC2、比較第三數位近延遲訊號 DR3與第三數位偵測訊號 D3產生一第三數位比較訊號 DC3、以及比較第三數位延遲訊號 DR3與第四數位值訓訊號 DC3、以及比較第三數位延遲訊號 DR3與第四數位值訓訊號 DC3、以及比較第三數位延遲訊號 DR3與第四數位值訓訊號 DC4,最後再經一訊號產生器 66將四個數位比較訊號作加減組合(於本實施例為 DC2 + DC4 - DC1 - DC3)並加以處理後產生循軌誤差訊號 TE。

上述用來產生循軌誤差訊號 TE的習知架構和方法雖已廣泛地被驗證及使用,但仍存在許多的問題和急值到的問題,首先過三實施例中,只有第一數位值則不過一數位與關訊號 D1同時作為第一數位值測訊號 D2比較的標準,而忽略了將第二數位值測訊號 D2比較的標準,而忽略了將第二數位值測訊號 D2比較的標準,如此一來前訊號 D2也納入延遲的考量及比較的標準,如此一來,就是些特定的情況下,會造成同時在作訊號處理的兩軌間不平衡效應,這種效應在圖五實施例會更加明顯。再





五、發明說明 (8)

者,當光碟機轉速改變時,圖二光學感測器 30所讀出的資料 (RF)訊號 (此資料訊號可視為圖二四個區域 A、B、C、D所產生的四個對應之輸出訊號 a、b、c、d之總和)的頻率也因應而改變,習知實施例中的數位延遲裝置 (50、70)也必須相對應的改變其延遲時間,因此無論是圖三之數位延遲裝置 50或圖五之數位延遲裝置 70都必須再外接或內建一數位延遲電路 (Tuning Circuit),去因應不同的資料訊號頻率作準確且適當的延遲時間判斷,這對數位電路設計本身有相當的困難度,容易大幅增加數位延遲裝置的電路面積,更會對循軌誤差訊號產工裝置及整個光儲存系統造成相當大的負擔。

發明內容

因此本發明的主要目的在於一種於一光儲存系統中利用一第一類比偵測訊號及一第二類比偵測訊號以產生一循軌誤差訊號的方法及相關裝置,以解決上述問題。

在本發明所揭露之方法及架構中,我們利用一類比延遲裝置完成類比訊號延遲的運作,此類比延遲裝置可一等化器(Equalizer)電連一數位化電路、一遲滯電路(Relay)、或是將等化器電連遲滯電路以共同完成,如此可無須外接或內建一數位延遲電路之調整即可因應不同的資料訊號頻率作適當的延遲時間。再者,併同本發明





五、發明說明 (9)

系統中之合成裝置,將光學感測器不同區域所產生的複數個類比偵測訊號予以相加後再經本發明類比延遲裝置完成類比訊號延遲的運作,將對應於空間中不同區域的複數個類比偵測訊號皆納入延遲及比較的標準,可改善訊號間的不平衡效應,亦可使本發明之架構對延遲時間準確性的敏感度降低。

本發明之目的為提供一種利用一第一類比偵測訊號及一第二類比偵測訊號以產生一循軌誤差訊號(Tracking Error Signal)的方法,其包含有將該第一類比偵測訊號人該第二類比偵測訊號相加成為一類比相加訊號;使用一類比延遲裝置將該類比相加訊號延遲成為一延遲訊號;將該延遲訊號數位化成為一數位延遲訊號;將該第一類比偵測訊號以及該第二類比偵測訊號分別轉換為一第一數位偵測訊號以及一第二數位偵測訊號;以及將該數位延遲訊號分別與該第一數位偵測訊號以及該第二數位偵測訊號經一比較操作(Comparing Operation)產生該循軌誤差訊號。

本發明產生一循軌誤差訊號 (Tracking Error ignal)的方法,包含下列步驟 (a) 接收一經由一記錄介質 (Record Carrier)反射及繞射後之一光束,該光束係依據該循軌誤差訊號以沿著該記錄介質上之一軌道方向 (Track Direction)行進; (b) 於進行步驟 (a)後,依據





五、發明說明 (10)

所接收到之該光東於空間中複數個不同的成分(Portion),產生一第一類比偵測訊號及一第二類比偵測訊號,其中該第一類比偵測訊號及該第二類比偵測訊號之間存在一時間差(Time Difference);(c)於進行步驟(b)後,分別將該第一類比偵測訊號以及該第二類比偵測訊號,(d)於進行步驟(b)後,將該第一類比偵測訊號及一第二數位偵測訊號;(d)於進行步驟(b)後,將該第一類比偵測訊號及該第二類比偵測訊號相加成為一類比相加訊號;(e)於進行步驟(d)後,將該類比相加訊號;(e)於進行步驟(d)後,將該類比相加訊號;(e)於進行步驟(d)後,將該類比相加訊號經一延遲操作(Delay Operation)成為一延遲訊號;(f)於進行步驟(e)後,將或延遲訊號數位化成為一數位延遲訊號;以及(g)於進行步驟(e)及步驟(f)後,將該數位延遲訊號分別與該第一數位偵測訊號以及該第二數位偵測訊號經一比較操作(Comparing Operation),以產生該循軌誤差訊號。

本發明之另一目的為提供一種循軌誤差訊號產生裝置 (Tracking Error Signal Generator),其用於一光儲存系統中用來產生一循軌誤差訊號,該循軌誤差訊號產生裝置包含有二訊號處理端,用來分別提供一第一類比偵測訊號以及一第二類比偵測訊號,其中該第一類比偵測訊號及該第二類比偵測訊號之間存在一時間差 (Time Difference);一合成裝置,電連於該二訊號處理端,用來將該第一類比偵測訊號及該第二類比偵測訊號合成裝一類比相加訊號;一類比延遲裝置,電連於該合成裝





五、發明說明(11)

置,用來將該類比相加訊號延遲並數位化成為一數位延遲訊號; 二數位化電路,分別電連於該二點號處理端,用來將該第一類比偵測訊號及一第二數位偵測訊號以及一第二數位偵測訊號以及一點,以及一數模組,電連於該延遲裝置以及該二數位化電路,用來將該數位延遲訊號分別與該第一數位值測訊號以及該第二數位偵測訊號經一比較操作後產生該循軌誤差訊號。



五、發明說明 (12)

號、該第三數位偵測訊號、以及該第四數位偵測訊號經一比較操作後產生該循軌誤差訊號。

實施方式

本發明所揭露之方法及架構亦是奠基於上述圖二之 光學 感 測 器 30結 構 以 產 生 一 循 軌 誤 差 訊 號 TE, 請 參 閱 圖 六 , 圖 六 為 本 發 明 循 軌 誤 差 訊 號 產 生 裝 置 80之 一 實 施 例 之功能方塊圖。循軌誤差訊號產生裝置 80是用於一光儲 存系統中用來產生一循軌誤差訊號 TE,其包含有一第一 小號處理端82、一第二訊號處理端84、一合成裝置85、 一類比延遲裝置 90、第一數位化電路 86、第二數位化電 路88、以及一比較模組93。第一及第二訊號處理端82、 84分别提供一第一類比偵測訊號 A1以及一第二類比偵測 訊號 A2,對照於圖二光學感測器 30之四個區域 A、B、C、 D所產生四個對應之輸出訊號 a、b、c、d,第一類比偵測 訊號 A1對應於輸出訊號 a加上輸出訊號 c 之值 (A1 ≡ c),而第二類比偵測訊號 A2係對應於輸出訊號 b加上輸出 訊號 d 之值(A2 ≡ b + d), 只要圖一讀寫頭 12、圖二光 學感測器 30等之行進偏離所欲讀取的資料軌道,第一類 γ 偵 測 訊 號 A1及 第 二 類 比 偵 測 訊 號 A2之 間 即 存 在 一 時 間 差(Time Difference)。 本 發 明 循 軌 誤 差 訊 號 TE產 生 裝 置 80之重要技術特徵之一即包含電連於二訊號處理端82、 84之合成裝置 85, 可用來將第一類比偵測訊號 A1及第二





五、發明說明 (13)

類比偵測訊號 A2合成為一類比相加訊號 MA。接下來,本發明之另一重要技術特徵即類比延遲裝置 90的設置,類比延遲裝置 90電連於合成裝置 85,將類比相加訊號 MA延遲並數位化成為一數位延遲訊號 DR,而第一及第二數位化電路 86、88亦分別電連於二訊號處理端 82、84,用來將第一類比偵測訊號 A1及第二類比偵測訊號 A2分別轉換為一第一數位偵測訊號 D1以及一第二數位偵測訊號 D2,最後數位延遲訊號 DR分別與第一數位偵測訊號 D1以及第二數位偵測訊號 D2經比較模組 93,執行一比較操作後產生循軌誤差訊號 TE。

請注意,上述本實施例循軌誤差訊號產生裝置 80之主要技術特徵為將之間具有時間差之二類比偵測訊號 (第一類比偵測訊號 A1及一第二類比偵測訊號 A2)加以解析以產生循軌誤差訊號 TE,因此,第一類比偵測訊號 A1以及第二類比偵測訊號 A2並不限定為輸出訊號 a、b、c、d上述的特定組合,意即,只要第一類比偵測訊號 A1及第二類比偵測訊號 A2對應於輸出訊號 a、b、c、d之組合能使二類比偵測訊號之間存在之時間差能正確反映聚焦光點(光學感測器 30所發出之雷射光束位於記錄介質(圖一光,片 20)上之一中心)偏離資料軌道的程度即可,同理,本發明循軌誤差訊號產生裝置 80亦適用於非圖二四象限感測器 20)上交上使種類的光學感測器 30(例如大於 2X2規格之矩陣光學感測器 30或劃分為更多象限之光學感測器 30)。





五、發明說明 (14)

再者,本實施例之合成裝置 85可為一加法器 (Adder),將第一類比偵測訊號 A1以及第二類比偵測訊號 A2相加,使兩類比偵測訊號皆納入類比延遲裝置 90之類比延遲運作及後來之比較操作中,避免了訊號間的不平衡效應。

接著請注意,本發明類比延遲裝置90的可使用一等 化器 (Equalizer)電連一數位化電路、一遲滯電路 (Relay)、或是將等化器電連遲滯電路共同完成。在實際 實施時,作為訊號品質控制之用的等化器為本發明適用 之光儲存系統既有之設備,將其應用於本發明中作為類 **心延遲裝置90可發揮其既有之功能依資料訊號頻率調整** 延遲時間,節省類比延遲裝置90所佔的晶片面積。而遲 滯電路因可利用預設之電位差作為延遲時間的依據,因 此當由記錄介質(圖一光碟片20)資料面所讀出之資料訊 號的頻率高(在時域之週期較短)時,判斷出的延遲時間 也會較短,同理,資料訊號的頻率低(在時域之週期較 長)時,判斷出的延遲時間也隨之較長,如此一來,利用 遲滯電路完成之類比延遲裝置90,即使涉及相當高頻的 運作,亦可簡易地動態因應不同的資料訊號頻率而判斷 出適當的延遲時間。與圖三習知技術相比,本實施例循 1 誤差訊號產生裝置 80可視為一混合式 (Mixed)循軌誤差 訊號產生裝置80,既非全然利用數位的方式,也不完全 利用類比的方式運作,而是以類比延遲的方式簡化訊號 延遲的運作,並採用數位訊號處理的精準度,





五、發明說明 (15)

可信賴的循軌誤差訊號TE。

依據上述圖六實施例之循軌誤差訊號產生裝置 80, 本發明利用第一類比偵測訊號 A1及第二類比偵測訊號 A2 以產生循軌誤差訊號 TE之一方法實施例可歸納於下列步驟,並請見圖七,圖七為本發明一實施例之流程圖: 步驟 100: 將第一類比偵測訊號 A1及第二類比偵測訊號 A2相加成為一類比相加訊號 MA;

步驟 101: 使用類比延遲裝置 90將類比相加訊號 MA延遲成為一延遲訊號 AR;

少縣 102: 將延遲訊號 AR數位化成為一數位延遲訊號 DR;步縣 103: 將第一類比偵測訊號 A1以及第二類比偵測訊號 A2分別轉換為第一數位偵測訊號 D1以及第二數位偵測訊號 D2;

步驟 104: 將數位延遲訊號 DR分別與第一數位偵測訊號 D1以及第二數位偵測訊號 D2經比較模組 93執行一比較操作 (Comparing Operation)後產生循軌誤差訊號 TE。

請參閱圖八,圖八為圖六循軌誤差訊號產生裝置80之一詳細實施例之功能方塊圖,可更加清楚的了解圖六發明循軌誤差訊號產生裝置80之內部運作。第一訊號處理端82係將(由圖二光學感測器30產生之)輸出訊號(a+c)之值通過一第一高通濾波器81,以濾除低頻雜訊並得到第一類比偵測訊號A1,其運作以數學式來描述即





五、發明說明 (16)

為: Al=Gyn(a+c),其中 Gyn 為第一高通濾波器 81的轉移函 數。同理第二訊號處理端 84將 (由圖二光學感測器 30產生 之)輸出訊號(b+d)之值通過一第二高通濾波器83以產 生第二類比偵測訊號 A2, 數學式為: A2=G_{1,12}(b+d) , G_{1,12}為 第二高通濾波器83的轉移函數,可與 Gm 相同或相異。此 時請同時參閱圖九,圖九為圖八中複數個訊號相對應關 係之時序圖,顯示出第一類比偵測訊號AI、第二類比偵 測訊號 A2、類比相加訊號 MA、延遲訊號 AR、數位延遲訊 號 DR、第一數位偵測訊號 D1、第二數位偵測訊號 D2、一 第一比較訊號 DC1、一第二比較訊號 DC2、一時差訊號 JT、以及最後所得之循軌誤差訊號TE於時域上之相對關 係。圖六之合成裝置85於圖九中以一加法器87完成,而 第一及第二類比偵測訊號 A1、 A2經該加法器 87相加後所 得之類比相加訊號 MA(並經一正規化 (Normalized)處理) 亦顯示於圖九之中。第一及第二數位化電路86、88分別 將第一與第二類比偵測訊號 A1、 A2轉換為第一數位偵測 訊號 D1以及第二數位偵測訊號 D2,相關運作之數學式可 分別描述為:

$$D1 = \begin{cases} 1 & A1 \ge 0 \\ 0 & A1 < 0 \end{cases} ; D2 = \begin{cases} 1 & A2 \ge 0 \\ 0 & A2 < 0 \end{cases}$$

本實施例之類比延遲裝置 90同時包含等化器 89及遲滯電路 91,類比相加訊號 MA (MA=A1+A2)經等化器 89處理後成為延遲訊號 AR,數學關係式為:

AR = f(A1, A2, Δτ) = G_{eq}(A1 + A2) = |G_{eq}|e^{jΔτ}(A1 + A2) , 其中 G_{eq} 為 等 化 器 8 9 的 轉





五、發明說明 (17)

函數。

移函數, Ar為等化器 89的延遲時間。延遲訊號 AR再經遲滯電路 91處理後產生數位延遲訊號 DR,數學關係式為:

DR={1 AR≥a | AR<a | A

在瞭解本發明主要之技術特徵之後,接下來詳述本發明其餘幾個重要的實施例,請參閱圖十,圖十為本發明循軌誤差訊號產生裝置100之另一實施例的功能方塊圖,與圖六實施例相異之處在於本實施例包含四訊號處





五、發明說明 (18)

理端 102,直接分别接收圖二所示之光學感測器 30之四個 區域 A、B、C、D所產生的四個對應之輸出訊號 a、b、c、 d,加以處理以將其分別作為一第一類比偵測訊號 A1、一 第二類比偵測訊號 A2、一第三類比偵測訊號 A3、以及一 第四類比偵測訊號 A4,本實施例之循軌誤差訊號產生裝 置 100另包含有一合成装置 105 一類比延遲裝置 110、四 數 位 化 電 路 104、及 一 比 較 模 組 113。 合 成 裝 置 105電 連 於 四 訊 號 處 理 端 102, 用 來 將 第 一 類 比 偵 測 訊 號 A1、 第 二 類 比 偵 測 訊 號 A2、 第 三 類 比 偵 測 訊 號 A3、 以 及 第 四 類 比 偵 |測 訊 號 A 4合 成 為 一 類 比 加 總 訊 號 AS, 而 類 比 延 遲 裝 置 110 prack 電 連 於 合 成 裝 置 105之 後 , 用 來 將 類 比 加 總 訊 號 AS延 遲 並數位化成為一數位延遲加總訊號 DSR, 同時, 電連於四 訊 號 處 理 端 102的 四 數 位 化 電 路 104可 將 第 一 類 比 偵 測 訊 號 A1、第二類比偵測訊號 A2、第三類比偵測訊號 A3、以 及 第 四 類 比 偵 測 訊 號 A 4分 別 轉 換 為 一 第 一 數 位 偵 測 訊 號 D1、一第二數位偵測訊號 D2、一第三數位偵測訊號 D3、 以及一第四數位偵測訊號 D4, 最後比較模組 113將數位延 遲 加 總 訊 號 DSR分 別 與 第 一 數 位 偵 測 訊 號 D1、 第 二 數 位 偵 測訊號 D2、第三數位偵測訊號 D3、以及第四數位偵測訊 號 D4經一比較操作後產生循軌誤差訊號 TE。

大致而言,本實施例之技術特徵與圖六實施例相似,若對照於圖五習知實施例,本實施例將圖二光學感測器 30不同區域所產生的複數個類比偵測訊號加以合成





五、發明說明 (19)

(相加)後再加以延遲及比較,可改善習知技術訊號間的 不平衡效應,再配合以等化器或遲滯電路設計類比延遲 裝置110,可使本發明之架構對延遲時間準確性的敏感度 較習知技術為低,類比延遲裝置110所佔晶片的電路面積 亦較習知數位延遲裝置來的低。請見圖十一,圖十一為 圖十實施例之一詳細實施例之功能方塊圖。四訊號處理 端 102分别接收由圖二光學感測器 30產生之輸出訊號 a、 b、 c、 d, 並 將 其 分 別 通 過 四 高 通 濾 波 器 103, 濾 除 低 頻 雜訊以分別得到第一類比偵測訊號 A1、第二類比偵測訊 號 A2、第三類比偵測訊號 A3、以及第四類比偵測訊號 14, 其運作之數學式分別為: Al=G_b(a); A2=G_b(b); A4-G,,(d),其中 G,為此四高通濾波器 103的轉移函數, 在實際實施時,四高通濾波器103的轉移函數不必相同 接下來,圖十一之加法器107,即圖十之合成裝置105, 將第一類比偵測訊號 A1、第二類比偵測訊號 A2、第三類 比偵測訊號 A3、以及第四類比偵測訊號 A4相加成為一類 比加總訊號 AS。本實施例之類比延遲裝置 110亦同時包含 等化器 109及遲滯電路 111,等化器 109能將類比加總訊號 AS延遲成為一延遲加總訊號 ASR,數學關係式為:





五、發明說明 (20)

先設定的電位準。在此同時,四數位化電路 104分別將第一、第二、第三、與第四類比偵測訊號 A1~A4轉換為第一數位偵測訊號 D1、第二數位偵測訊號 D2、第三數位偵測訊號 D3、以及第四數位偵測訊號 D4,相關運作之數學式可分別描述為:

 $D1 = \begin{cases} 1 & A1 \geq 0 \\ 0 & A1 < 0 \end{cases}$; $D2 = \begin{cases} 1 & A2 \geq 0 \\ 0 & A2 < 0 \end{cases}$; $D3 = \begin{cases} 1 & A3 \geq 0 \\ 0 & A3 < 0 \end{cases}$; $D4 = \begin{cases} 1 & A4 \geq 0 \\ 0 & A4 < 0 \end{cases}$ 。 比較模組 1130 含四比較裝置 108、一運算器 116、以及一低通滤波裝置 118。四比較裝置 108皆分別為一互斥或邏輯開,可用來分別解析出兩輸入訊號之前緣與後緣。 个位延遲加總訊號 DSR與第一數位偵測訊號 D1經比較後產生第一比較加總訊號 DSR與第二數位偵測訊號 D2經比較後產生第二比較加總訊號 DSR與第二數位偵測訊號 D2經比較後產生第二比較加總訊號 DSR與第二數位偵測訊號 D2經比較後產生第二比較加總訊號 DSR與第三數位偵測訊號 D3經比較後產生第二比較加總訊號 DSR與第三數位偵測訊號 D3經比較後產生第三比較加總訊號 DSR與第三數位偵測訊號 D3經比較後產生第三比較加總訊號 DSR與第三數位偵測訊號 D3經比較後產生第四比較加總訊號 DSR與第二數位偵測訊號 D4經比較後產生第四比較加總訊號 DSR與第二數位偵測訊號 D4經比較後產生第四比較加總訊號 DSC4(數學式: DSC3 = D3 xor DSR)。運算器 116將第一與第三比較加總訊號相加,並減去第二及第四比較加總訊號,最後通過低通滤波裝置 118以產生循軌誤差訊號 TE,數學關係式為: $TE = G_{W}(DSC1 - DSC2 + DSC3 - DSC4)$,其中 G_{W} 為

請參閱圖十二,圖十二為本發明循軌誤差訊號產生



低通濾波裝置 118的轉移函數。



五、發明說明 (21)

裝置 120之又一實施例之功能方塊圖,此實施例強調單獨以一種遲滯電路 (Relay)131完成類比延遲裝置 130,基本的架構近似於圖五之習知實施例,但仍承襲本發明圖六至圖十一之其中一重要技術特徵,利用此非全然利用數位或類比的方式運作的一種混合式 (Mixed)循軌誤差訊號產生裝置,來改善習知技術之問題。與圖十一實施例相同,四訊號處理端 122分別接收由圖二光學感測器 30產生之輸出訊號 a、b、c、d,並將其分別通過四高通滤波器 123,濾除低頻雜訊以分別得到第一類比偵測訊號 A1、第二類比偵測訊號 A2、第三類比偵測訊號 A3、以及第四類心偵測訊號 A4,其運作之數學式分別為: 41-Gh(a);

A2-G₁₀(b); A3-G₁₀(c); A4-G₁₀(d),其中 G₁₀為此四高通濾波器 123的轉移函數。本實施例循軌誤差訊號產生裝置 120同樣包含四數位化電路 124,分別電連於四訊號處理端 122,用來分別將第一、第二、第三、與第四類比偵測訊號 A1~A4轉換為第一數位偵測訊號 D1、第二數位偵測訊號 D2、第三數位偵測訊號 D3、以及第四數位偵測訊號 D4,相關運作之數學式可分別描述為:

 $D_1 = \begin{cases} 1 & A_1 \geq 0 \\ 0 & A_1 < 0 \end{cases}$, $D_2 = \begin{cases} 1 & A_2 \geq 0 \\ 0 & A_2 < 0 \end{cases}$, $D_3 = \begin{cases} 1 & A_3 \geq 0 \\ 0 & A_3 < 0 \end{cases}$, $D_4 = \begin{cases} 1 & A_4 \geq 0 \\ 0 & A_4 < 0 \end{cases}$ 。 本實施例包含二遲滯電路 131,由於遲滯電路 131之特性即可簡易且動態地因應不同的資料訊號頻率而判斷出適當的延遲時間,並將延遲後的相關類比訊號再加以數位化,因此該二遲滯電路 131可分別先將第一類比偵測訊號





五、發明說明 (22)

A1及第三類比偵測訊號 A3延遲成為一第一延遲偵測訊號 AR1及一第三延遲偵測訊號 AR3,再將第一延遲偵測訊號 AR1及第三延遲偵測訊號 AR3分別數位化成為一第一數位延遲偵測訊號 DR3,以上

DCI = DI xor DRI);比較第一數位延遲偵測訊號 DR1與第二數立偵測訊號 D2產生一第二數位比較訊號 DC2(數學式:

DC2=D2 xor DRI);比較第三數位延遲偵測訊號 DR3與第三數位偵測訊號 D3產生一第三數位比較訊號 DC3(數學式:

 $DC3=D3 \times DR3$);以及比較第三數位延遲偵測訊號 DR3與第四數位偵測訊號 D4以產生一第四數位比較訊號 DC4(數學式: $DC4=D4 \times DR3$)。一運算器 136將四個數位比較訊號作加減組合 (DC1+DC3-DC2-DC4)、最後再經一低通滤波裝置 138產生循軌誤差訊號 TE,數學關係式為:

 $TE = G_{W}(DC1 - DC2 + DC3 - DC4)$, 其中 G_{W} 為低通濾波裝置 138的轉移函數。

本發明所揭露之方法及循軌誤差訊號產生裝置之架構適用於各式具有近似於圖二光學感測器 30之光儲存系統、各式記錄介質(例如更高密度或多層資料儲存的光碟





五、發明說明 (23)

片等)、及相關之時間差萃取方法。與習知技術相比,首先,本發明之方法將光學感測器不同區域所產生的複數個類比偵測訊號予以相加合成後再經訊號延遲及比較之運作,可改善訊號間的不平衡效應,再者,本發明利用一個或複數個類比延遲裝置完成類比訊號延遲的運作,在本發明所揭露之實施例中,用既有之等化器

(Equalizer)電連一數位化電路設計類比延遲裝置、用遲滯電路設計類比延遲裝置、或是將等化器電連遲滯電路設計類比延遲裝置,皆可因應不同的資料訊號頻率作適當的延遲時間判斷,而無須如習知全然以數位方式完成之架構需外接或內建一數位延遲電路之調整電路,如此一來,則可大幅降低晶片上用作延遲運作的電路面積。

上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申請專利範圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明專利之涵蓋範圍。





圖式簡單說明

圖式之簡單說明

圖一為一般光碟機部分構造之示意圖。

圖二為圖一光碟片上之一資料軌道與讀取頭之一光學感測器相對關係之示意圖。

圖三為習知循軌誤差訊號產生裝置一實施例之功能方塊圖。

圖四為圖三中之複數個訊號相對應關係之時序圖。

圖五為習知循軌誤差訊號產生裝置另一實施例之功能方塊圖。

圖六為本發明循軌誤差訊號產生裝置一實施例之功能方塊圖。

圖七為本發明一方法實施例之流程圖。

圖八為圖六循軌誤差訊號產生裝置一詳細實施例之功能方塊圖。

圖九為圖八中複數個訊號相對應關係之時序圖。

圖十為本發明循軌誤差訊號產生裝置之另一實施例的功能方塊圖。

圖十一為圖十實施例一詳細實施例之功能方塊圖。

圖十二為本發明循軌誤差訊號產生裝置之又一實施」之功能方塊圖。

圖式之符號說明



圖式簡單說明 10 光碟機 12 讀寫頭 14 旋轉馬達 16 移動平台 18 雷射光束 20記錄介質 22 聚焦光點軌跡 30 光學感測器 坑道記號 34軌道方向 3 2 40、60、80、100、120 循軌誤差訊號產生裝置 42 第一訊號輸入端 44 第二訊號輸入端 46、86 第一數位化電路 48、88 第二數位化電路50、70 數位延遲裝置 52、92 第一比較裝置 54、94 第二比較裝置 56、66 訊號產生器 62 訊號輸入端 64 \ 104 \ 124 數位化電路 68、128 比較裝置 81 第一高通濾波器 82 第一訊號處理端 83 第二高通濾波器 84 第二訊號處理端 85、105 合成裝置 87、107加法器 89、109等化器 90、110 類比延遲裝置 91 \ 111 \ 131 遲滯電路 93、113 比較模組 96 116 136 運算器 98 \ 118 \ 138 低通濾波器 102、122 訊號處理端 103、123 高通濾波器





六、申請專利範圍

1. 一種利用一第一類比偵測訊號及一第二類比偵測訊號以產生一循軌誤差訊號 (Tracking Error Signal)的方法,其包含有:

將該第一類比偵測訊號及該第二類比偵測訊號相加成為一類比相加訊號;

使用一類比延遲裝置將該類比相加訊號延遲成為一延遲訊號;

將該延遲訊號數位化成為一數位延遲訊號;

將該第一類比偵測訊號以及該第二類比偵測訊號分別轉換為一第一數位偵測訊號以及一第二數位偵測訊 號;以及

將該數位延遲訊號分別與該第一數位偵測訊號以及該第二數位偵測訊號經一比較操作(Comparing Operation)產生該循軌誤差訊號。

- 2. 如申請專利範圍第 1項所述之方法,其中該類比延遲裝置係為一等化器 (Equalizer) 電連一數位化電路或一遲滯電路 (Relay)。
- 3. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中該類比延遲」置係為一等化器電連一遲滯電路。
- 4. 如申請專利範圍第 1項所述之方法,其中該第一類比 偵測訊號及該第二類比偵測訊號之間存在一時間差 (Time



六、申請專利範圍

Difference),該循軌誤差訊號係依據該時間差所產生。

5. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其另包含有: 提供一第三類比偵測訊號及一第四類比偵測訊號; 將該第一類比偵測訊號、該第二類比偵測訊號、該 第三類比偵測訊號、以及該第四類比偵測訊號相加成為 一類比加總訊號;

使用該類比延遲裝置將該類比加總訊號延遲成為一延遲加總訊號;

將該延遲加總訊號數位化成為一數位延遲加總訊號;

將該第三類比偵測訊號以及該第四類比偵測訊號分別轉換為一第三數位偵測訊號以及一第四數位偵測訊號以及 號;以及

將該數位延遲加總訊號分別與該第一數位偵測訊號、該第二數位偵測訊號、該第三數位偵測訊號、以及該第四數位偵測訊號經複數個比較程序後,產生該循軌誤差訊號。

6. 如申請專利範圍第 1項所述之方法,其另包含有: 提供一第三類比偵測訊號及一第四類比偵測訊號; 使用該類比延遲裝置將該第一類比偵測訊號及該第 三類比偵測訊號分別延遲成為一第一延遲偵測訊號及一 第三延遲偵測訊號;

將該第一延遲偵測訊號及該第三延遲偵測訊號分別數位



化成為一第一數位延遲偵測訊號及一第三數位延遲偵測訊號;

將該第三類比偵測訊號以及該第四類比偵測訊號分別轉換為一第三數位偵測訊號以及一第四數位偵測訊 號;以及

將該第一數位延遲偵測訊號、該第三數位延遲偵測訊號、該第一數位偵測訊號、該第二數位偵測訊號、該第二數位偵測訊號、該第三數位偵測訊號、該第三數位偵測訊號經複數個比較程序後,產生該循軌誤差訊號。

·. 一種於一光儲存系統中產生一循軌誤差訊號 (Tracking Error Signal)的方法,其包含有下列步驟:

(a)接收一經由一記錄介質 (Record Carrier)反射及 繞射後之一光束,該光束係依據該循軌誤差訊號以沿著 該記錄介質上之一軌道方向 (Track Direction)行進;

(b)於進行步驟(a)後,依據所接收到之該光東於空間中複數個不同的成分(Portion),產生一第一類比偵測訊號及一第二類比偵測訊號,其中該第一類比偵測訊號及該第二類比偵測訊號之間存在一時間差(Time Difference);

(c)於進行步驟 (b)後,分別將該第一類比偵測訊號以及該第二類比偵測訊號轉換為一第一數位偵測訊號以及一第二數位偵測訊號;

(d)於進行步驟(b)後,將該第一類比偵測訊號及該





- 第二類比偵測訊號相加成為一類比相加訊號;
- (e)於進行步驟(d)後,將該類比相加訊號經一延遲操作(Delay Operation)成為一延遲訊號;
- (f)於進行步驟(e)後,將該延遲訊號數位化成為一數位延遲訊號;以及
- (g)於進行步驟(e)及步驟(f)後,將該數位延遲訊號分別與該第一數位偵測訊號以及該第二數位偵測訊號經一比較操作(Comparing Operation),以產生該循軌誤差訊號。
- o. 如申請專利範圍第7項所述之方法,其中該光儲存系統包含有一光學感測器,該光學感測器包含複數個感測區,該等感測區係分別對應於該光束於空間中複數個不同的成分,用來依據該光束於空間中複數個不同的成分產生複數個對應之輸出訊號。
- 9. 如申請專利範圍第8項所述之方法,其中該光儲存系統另包含有一偵測訊號產生模組,電連於該光學感測器,用來將該等輸出訊號經一組合過程(Combination Process)以產生該第一類比偵測訊號及該第二類比偵測訊號,使該第一類比偵測訊號與該第二類比偵測訊號之間的該時間差係代表該光束位於該記錄介質上之一中心與該軌道方向之間偏離的程度。





- 10. 如申請專利範圍第7項所述之方法,其中該光儲存系統包含一等化器(Equalizer),用來執行步驟(e)中之該延遲操作。
- 11. 如申請專利範圍第 6項所述之方法,其中該光儲存系統包含一遲滯電路 (Relay),用來執行步驟 (e)中之該延遲操作。
- 12. 如申請專利範圍第7項所述之方法,其中該光儲存系統包含一等化器以及一遲滯電路,該等化器及該遲滯電 必係相互電連,用來執行步驟 (e)中之該延遲操作。
- 13. 如申請專利範圍第7項所述之方法,其中該光儲存系統包含一第一比較裝置、一第二比較裝置、以及一濾波裝置,該方法另包含有:
- (h)於步驟 (g)中,將該數位延遲訊號與該第一數位偵測訊號通過該第一比較裝置以產生一第一比較訊號,並將該數位延遲訊號與該第二數位偵測訊號通過該第二比較裝置以產生一第二比較訊號;以及
- (i)於步驟(g)中且於進行步驟(h)後,將該第一比較訊號該第二比較訊號相減以產生一時差訊號,並將該時差訊號通過該濾波裝置以產生該循軌誤差訊號。
- 14. 如申請專利範圍第13項所述之方法,其中該第一比

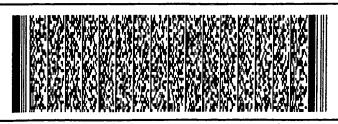


較裝置以及該第二比較裝置係分別為一互斥或 (Exclusive OR, XOR) 邏輯閘。

- 15. 如申請專利範圍第7項所述之方法,其另包含有:
- (j)於步驟(b)中,依據所接收到之該光東於空間中複數個不同的成分(Portion),另產生一第三類比偵測訊號及一第四類比偵測訊號;
- (k)於進行步驟 (j)後,將該第一類比偵測訊號、該第二類比偵測訊號、該第三類比偵測訊號、以及該第四類比偵測訊號相加成為一類比加總訊號,並將該類比加總訊。經該延遲操作成為一延遲加總訊號;
- (1)於進行步驟(k)後,將該延遲加總訊號數位化成為一數位延遲加總訊號;
- (m)於進行步驟 (j)後,分別將該第三類比偵測訊號以及該第四類比偵測訊號轉換為一第三數位偵測訊號以及一第四數位偵測訊號;以及
- (n)於進行步驟 (1)及步驟 (m)後,將該數位延遲加總訊號分別與該第一數位偵測訊號、該第二數位偵測訊號、該第三數位偵測訊號、該第三數位偵測訊號、該第三數位偵測訊號經複數個比較程序,以產生該循軌誤差訊號。
- 16. 如申請專利範圍第7項所述之方法,其另包含有: (o)於步驟(b)中,依據所接收到之該光束於空間中複數個不同的成分(Portion),另產生一第三類比偵測訊號及



- 一第四類比偵測訊號;
- (p)於進行步驟 (o)後,將該第一類比偵測訊號及該第三類比偵測訊號分別經該延遲操作成為一第一延遲偵測訊號 ;
- (q)於進行步驟 (p)後,將該第一延遲偵測訊號及該第三延遲偵測訊號分別數位化成為一第一數位延遲偵測訊號 及一第三數位延遲偵測訊號;
- (r)於進行步驟 (o)後,分別將該第三類比偵測訊號以及該第四類比偵測訊號轉換為一第三數位偵測訊號以及一第四數位偵測訊號;以及
- 、S)於進行步驟 (q)及步驟 (r)後,將該第一數位延遲偵測訊號、該第三數位延遲偵測訊號、該第一數位偵測訊號、該第二數位偵測訊號、該第三數位偵測訊號、以及該第四數位偵測訊號經複數個比較程序後,產生該循軌誤差訊號。
- 17. 一種循軌誤差訊號產生裝置(Tracking Error Signal Generator),其用於一光儲存系統中用來產生一循軌誤差訊號,該循軌誤差訊號產生裝置包含有:
- 二訊號處理端,用來分別提供一第一類比偵測訊號及一第二類比偵測訊號,其中該第一類比偵測訊號及該第二類比偵測訊號之間存在一時間差(Time Difference);
 - 一合成裝置,電連於該二訊號處理端,用來將該第



- 一類比偵測訊號及該第二類比偵測訊號合成為一類比相加訊號;
- 一類比延遲裝置,電連於該合成裝置,用來將該類比相加訊號延遲並數位化成為一數位延遲訊號;
- 二數位化電路,分別電連於該二訊號處理端,用來將該第一類比偵測訊號及該第二類比偵測訊號分別轉換為一第一數位偵測訊號以及一第二數位偵測訊號;以及該一比較模組,電連於該延遲裝置以及該二數位佔電路,用來將該數位延遲訊號分別與該第一數位偵測訊號經一比較操作後產生該循軌誤公司號。
- 18. 如申請專利範圍第 17項之循軌誤差訊號產生裝置, 其中該類比延遲裝置係為一等化器 (Equalizer)電連一數位化電路或一遲滯電路 (Relay)。
- 19. 如申請專利範圍第 17項之循軌誤差訊號產生裝置其中該類比延遲裝置係為一等化器電連一遲滯電路。
- 20. 如申請專利範圍第17項之循軌誤差訊號產生裝置,中該光儲存系統另包含一光學感測器,電連於該循軌誤差訊號產生裝置,用來接收一經由一記錄介質(Record Carrier)反射及繞射後之一光束,該光束係依據該循軌誤差訊號以沿著該記錄介質上之一軌道方向(Track



Direction) 行進。

- 21. 如申請專利範圍第 20項之循軌誤差訊號產生裝置,其中該光學感測器包含複數個感測區,該等感測區係分別對應於該光束於空間中複數個不同的成分 (Portion),用來依據該光束於空間中複數個不同的成分產生複數個對應之輸出訊號。
- 22. 如申請專利範圍第 21項之循軌誤差訊號產生裝置, 其中該二訊號處理端係將該等輸出訊號經一組合過程以 產生該第一類比偵測訊號及該第二類比偵測訊號,使該 第一類比偵測訊號與該第二類比偵測訊號之間的該時間 差係代表該光束位於該記錄介質上之一中心與該軌道方 向之間偏離的程度。
- 23. 如申請專利範圍第17項之循軌誤差訊號產生裝置,其中該合成裝置係為一加法器。
- 24. 一種循軌誤差訊號產生裝置 (Tracking Error Signal Generator),該循軌誤差訊號產生裝置包含有:四處理訊號端,用來分別提供一第一類比偵測訊號、一第二類比偵測訊號、一第三類比偵測訊號、以及一第四類比偵測訊號;
 - 一合成裝置,電連於該四訊號處理端,用來將該第





- 一類比偵測訊號、該第二類比偵測訊號、該第三類比偵測訊號、以及該第四類比偵測訊號合成為一類比加總訊號;
- 一類比延遲裝置,電連於該合成裝置,用來將該類比加總訊號延遲並數位化成為一數位延遲加總訊號;

四數位化電路,分別電連於該四訊號處理端,用來將該第一類比偵測訊號、該第二類比偵測訊號、該第三類比偵測訊號、以及該第四類比偵測訊號分別轉換為一第一數位偵測訊號、一第二數位偵測訊號、一第三數位偵測訊號、以及一第四數位偵測訊號;以及

一比較模組,電連於該類比延遲裝置以及該四數位化電路,用來將該數位延遲加總訊號分別與該第一數位偵測訊號、該第三數位偵測訊號、該第三數位偵測訊號、以及該第四數位偵測訊號經一比較操作後產生該循軌誤差訊號。

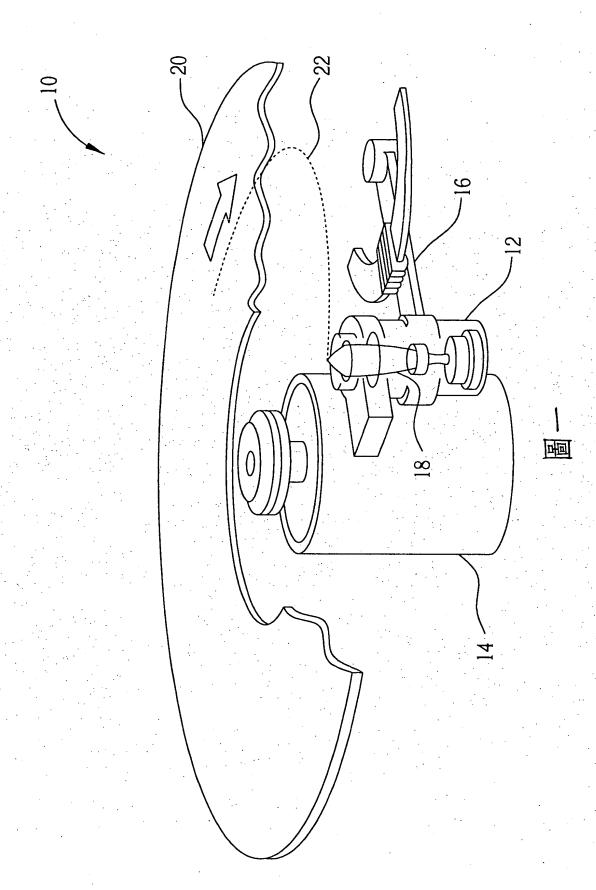
25. 如申請專利範圍第 24項之循軌誤差訊號產生裝置,其中該第一類比偵測訊號、該第二類比偵測訊號、該第三類比偵測訊號、該第三類比偵測訊號 N 及該第四類比偵測訊號相互之間分別存在一時間差。

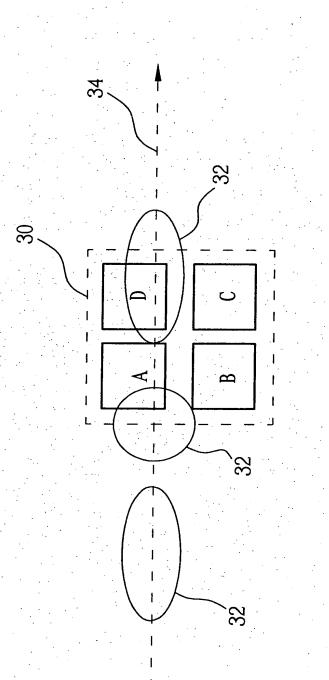
26. 如申請專利範圍第 24項之循軌誤差訊號產生裝置, 其中該類比延遲裝置係為一等化器 (Equalizer)電連一數位化電路或一遲滯電路 (Relay)。

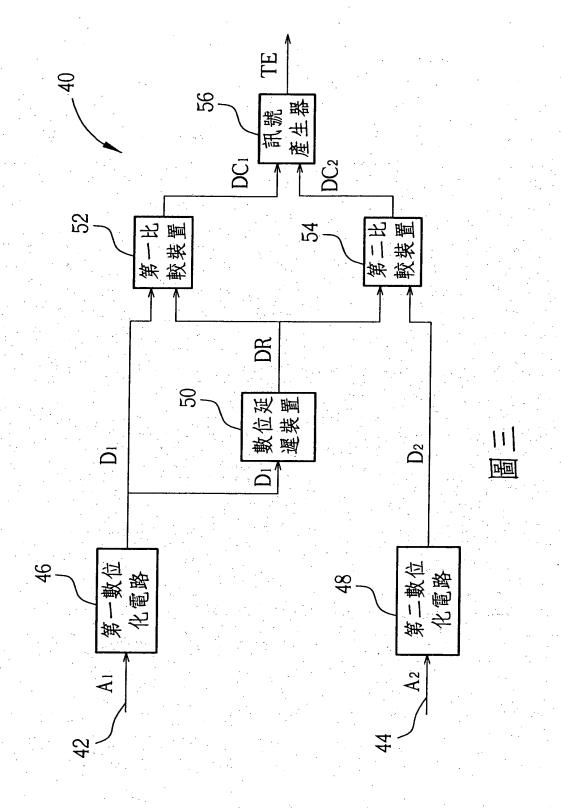


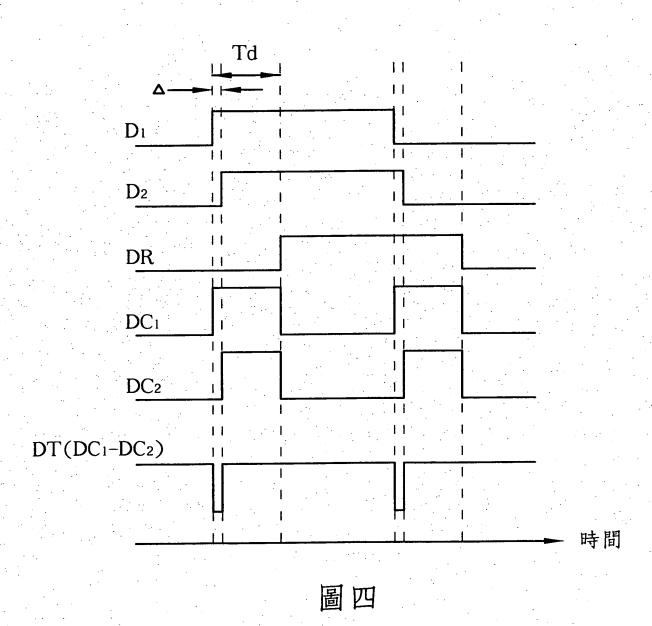
27. 如申請專利範圍第24項之循軌誤差訊號產生裝置,其中該類比延遲裝置係為一等化器電連一遲滯電路。

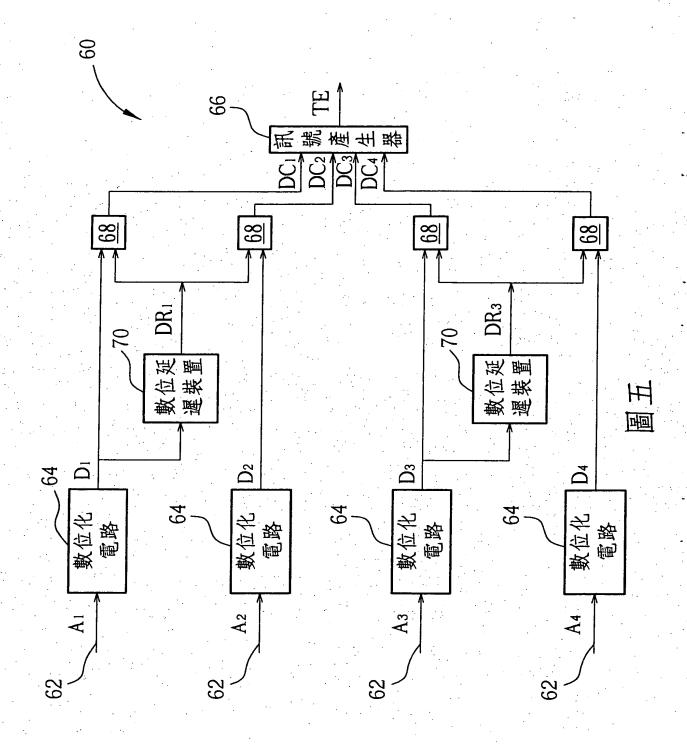


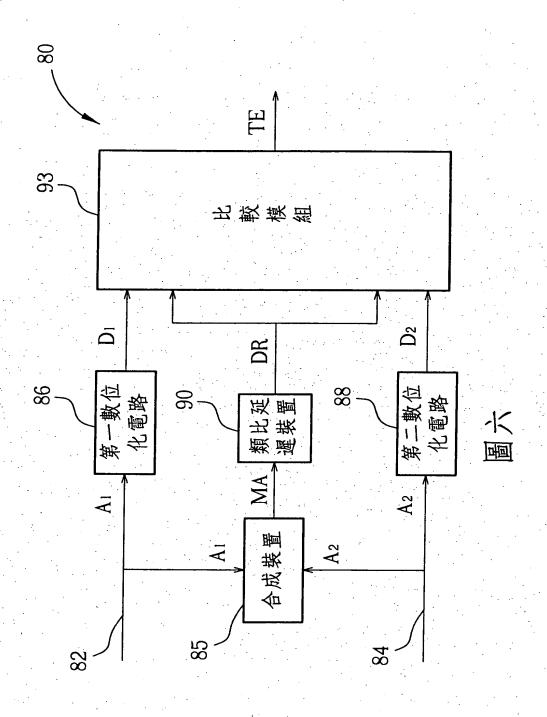


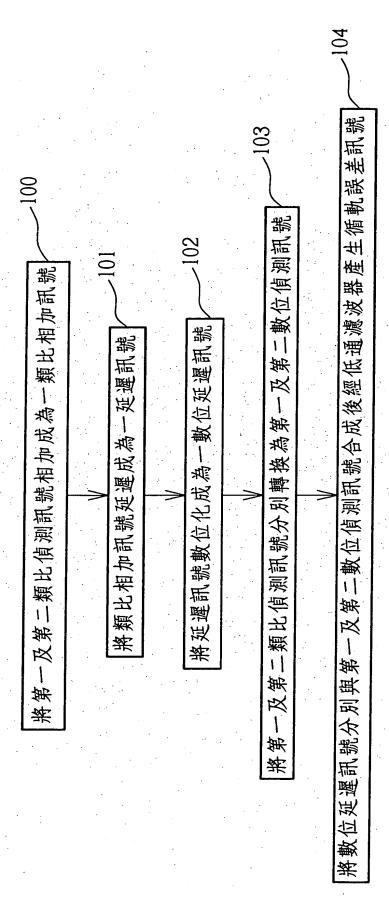




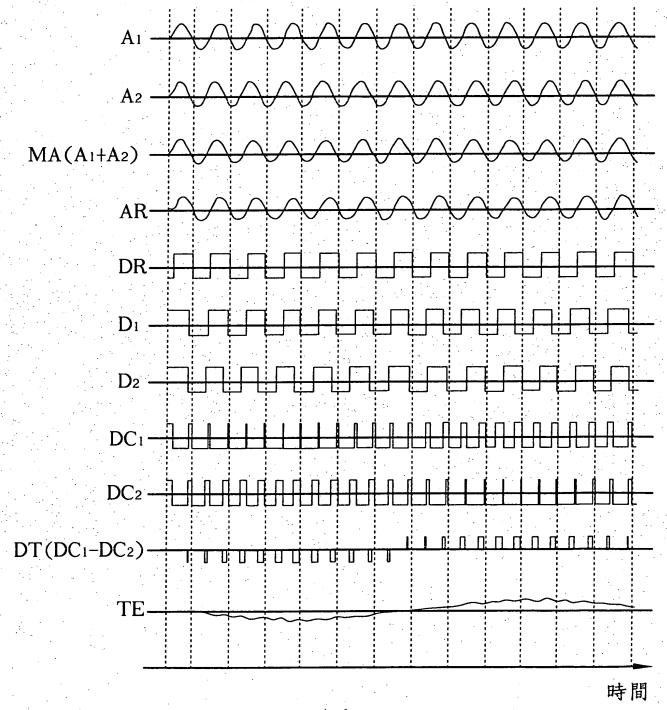




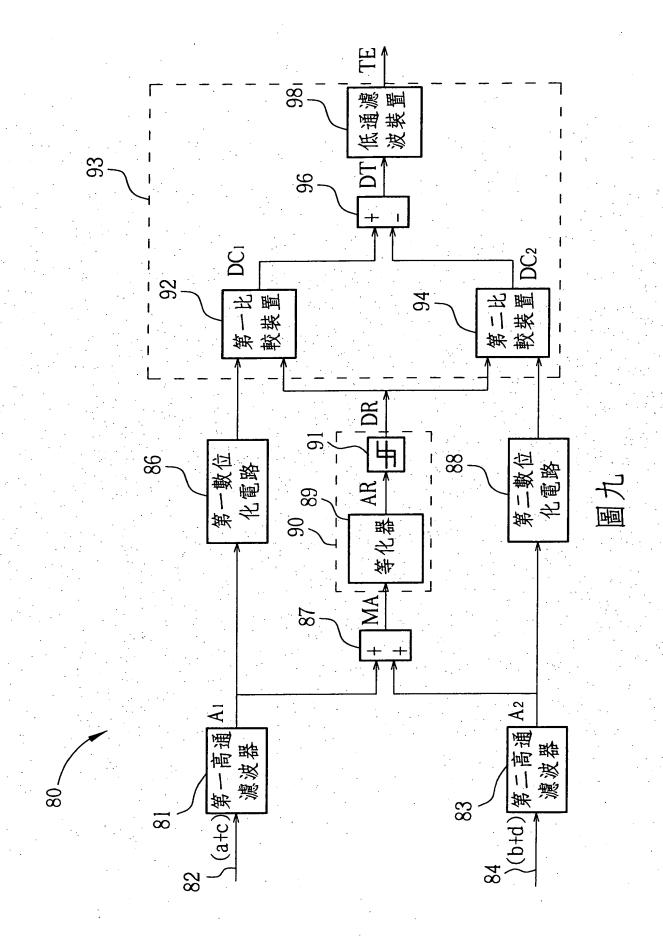


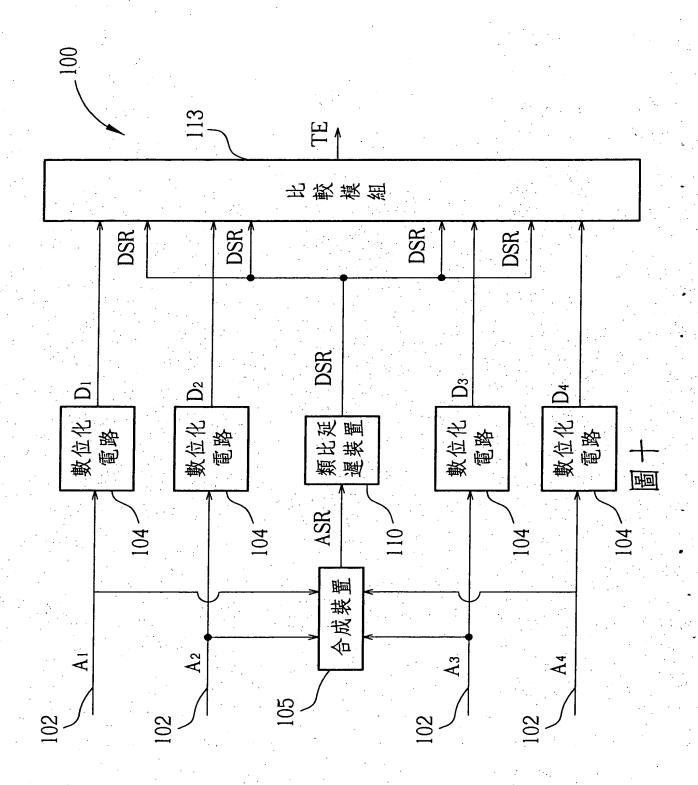


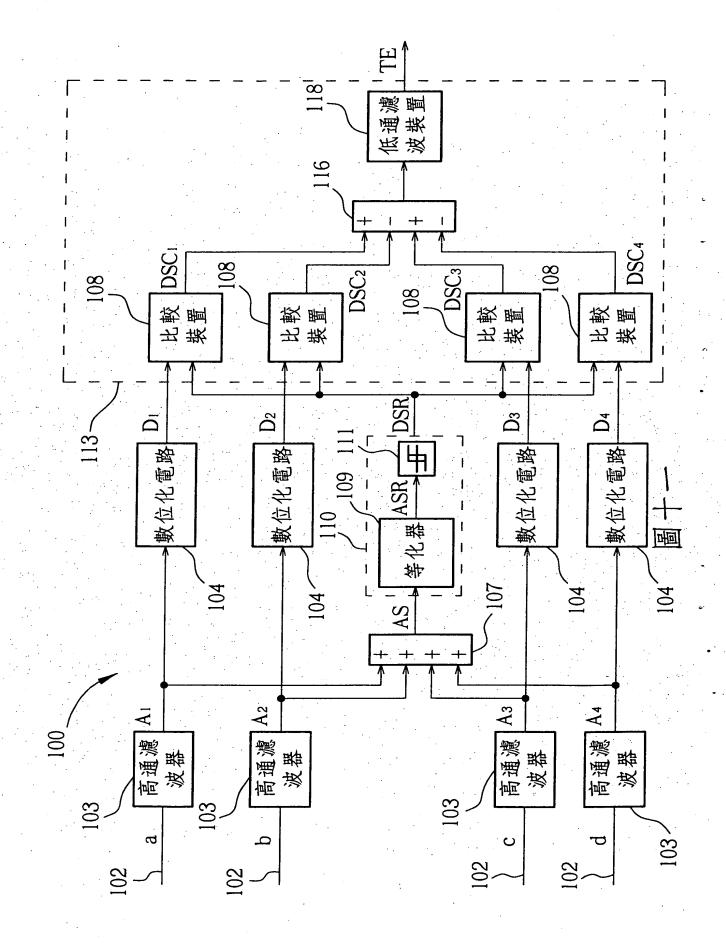
围十

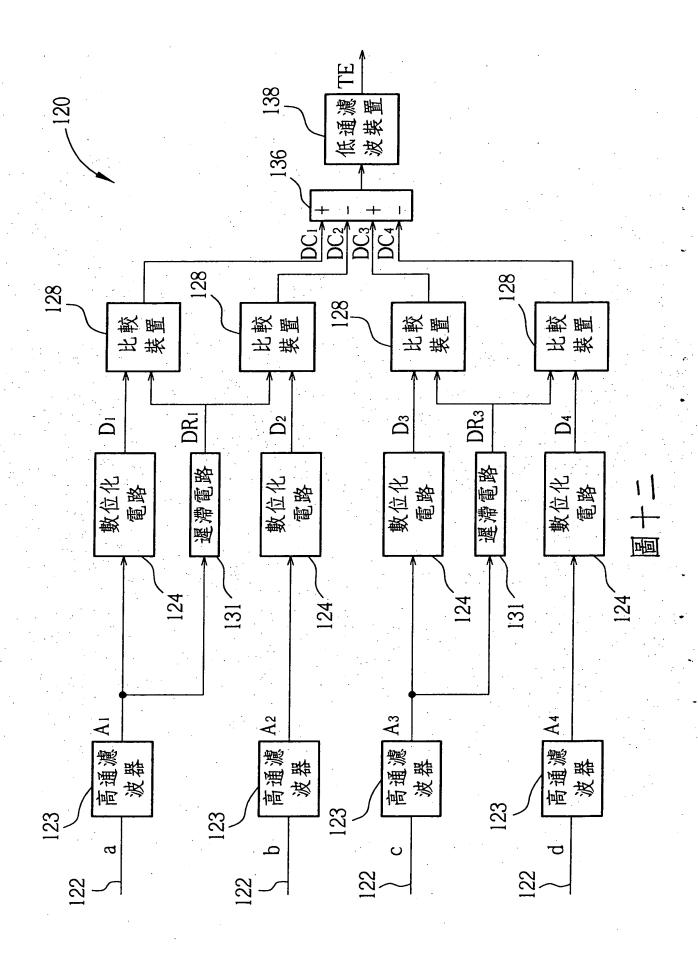


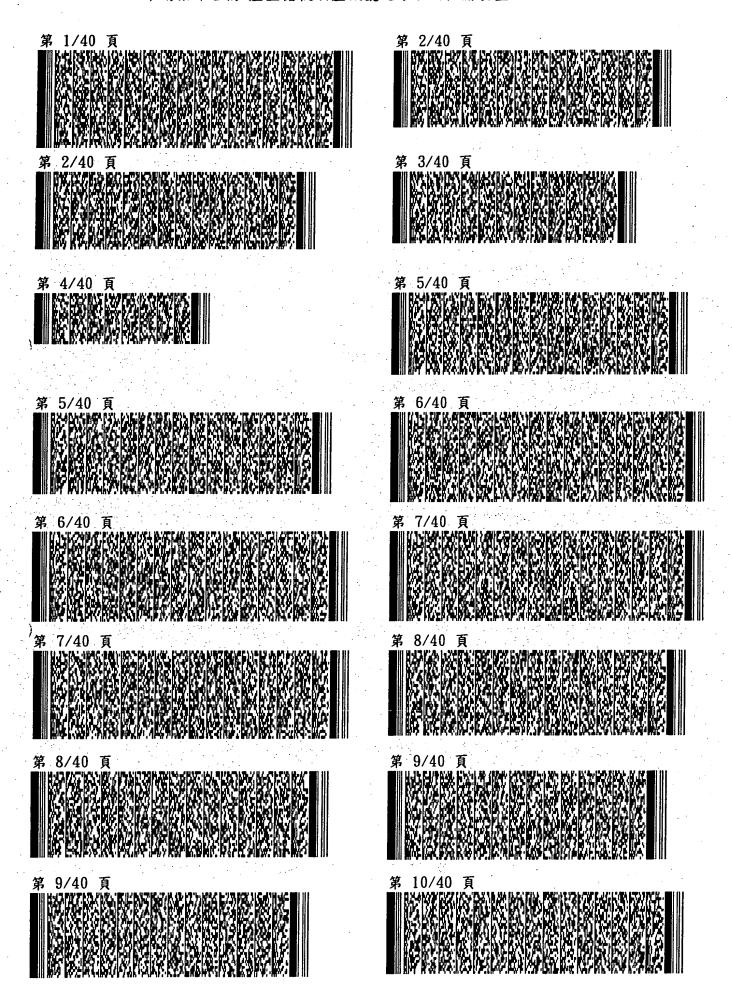
圖八

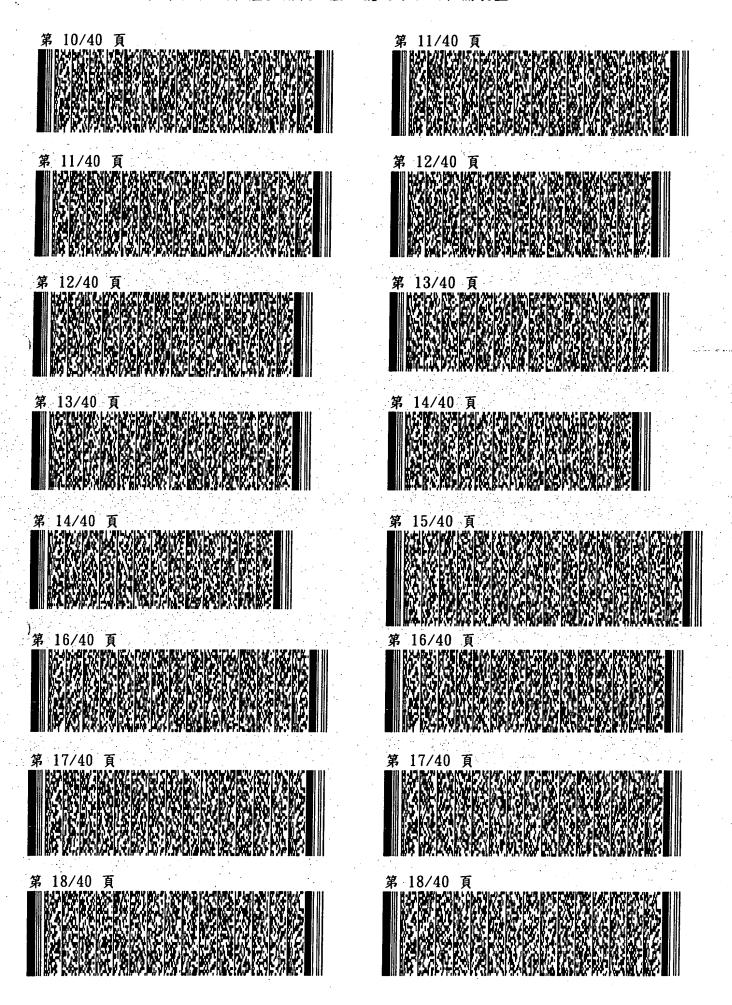


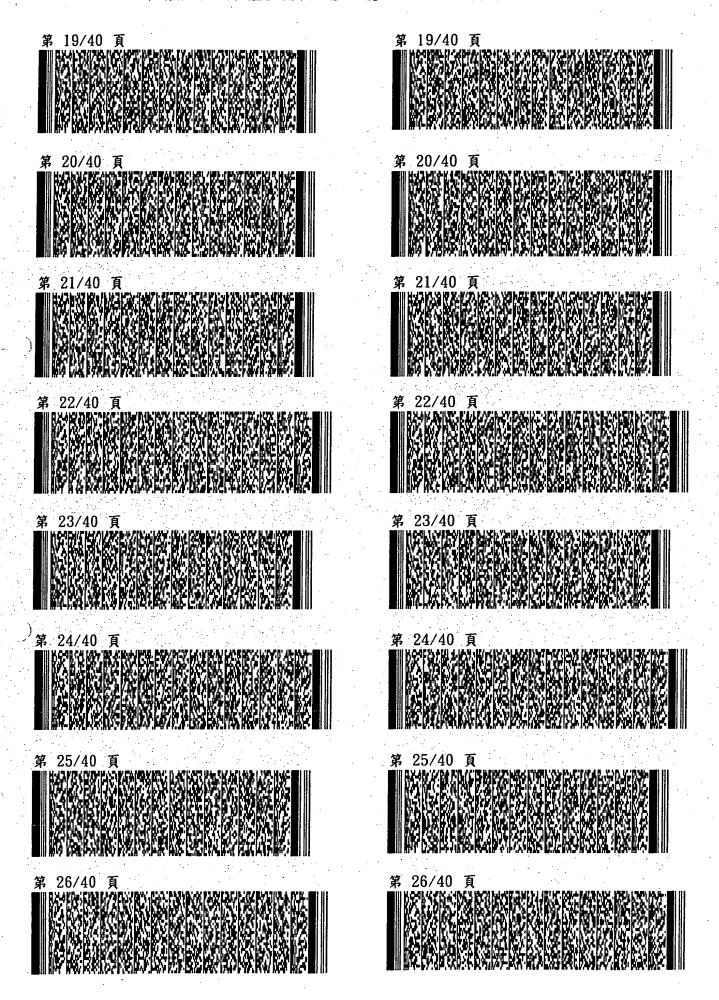


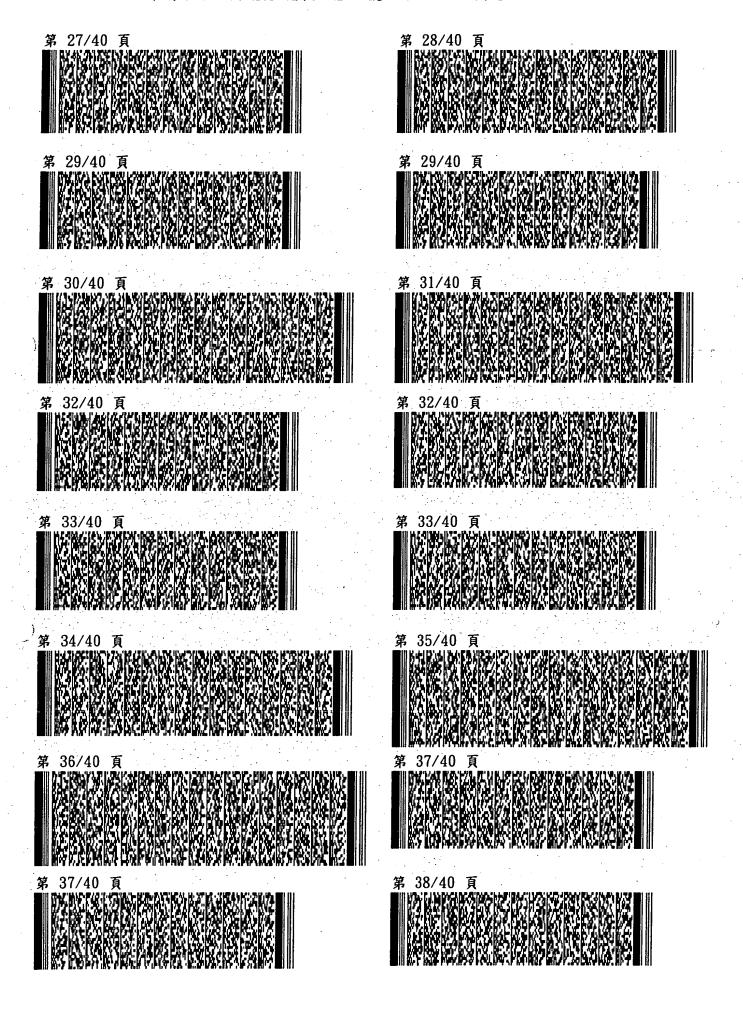












申請案件名稱:產生循軌誤差訊號之方法及相關裝置

第 38/40 頁



第 40/40 頁